FN- DIALOG(R)File 347:JAPIO

CZ-(c) 2001 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

TI- SEMICONDUCTOR LASER ELEMENT

PN- 08-111558 -JP 8111558 A-

PD- April 30, 1996 (19960430)

AU- TANAKA TOSHIAKI; OTOSHI SO; ISHITANI YOSHIHIRO; MINAGAWA SHIGEKAZU

PA- HITACHI LTD [000510] (A Japanese Company or Corporation), JP (Japan)

AN- 06-243681 -JP 94243681-

AN-06-243681 -JP 94243681-

AD- October 07, 1994 (19941007)

IC- -6- H01S-003/18

CL- 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components)

KW-R002 (LASERS); R095 (ELECTRONIC MATERIALS -- Semiconductor Mixed Crystals)

AB-PURPOSE: To conduct a highly efficient laser oscillation at a low threshold value on GaInN/AlGaN material which constitutes a short wavelength semicon ductor laser which changes to purple color from bluish green.

CONSTITUTION: A strained multiple quantum well structure 12, consisting of GalnN/AlGaN material, is formed on a sapphire substrate 1. At this time, the area of 1nm on both sides of the boundary region of a quantum well layer is not doped when performing a P-type modulation doping operation is conducted on a quantum barrier layer, and the carrier density of 5X10(sup 18)/cm(sup 3) is formed on the center part of the quantum barrier layer and a photo-isolation confinement layer by modulation-doping P-type impurities. An element is cleaved to cut in bar-like form, and high reflection film coating is provided on both front and back sides of a resonator. As a result, the carrier-injection efficiency can be improved for an MQW active layer and light-emitting efficiency can also be improved in the material having heavy Hall effective mass.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-111558

(43)公開日 平成8年(1996) 4月30日

(51) IntCl-6

裁別配号

庁内整理番号

FI

技術表示箇所

H01\$ 3/18

審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全 5 頁)

		T	
(21)出願潛号	特顯平6-243681	(71)出顧人	000005108
(DI) DIGGENII V		\	株式会社日立製作所
(22) 出顧日	平成6年(1994)10月7日	\	東京都千代田区神田駿河台四丁月6番地
	-1 W 0 - 1 100 11 - 11 1	(72)発明者	田中 俊明
			東京都国分寺市東恋ケ程1丁目280番地
			株式会社日立製作所中央研究所内
		(72)発明者	大鼠 創
		\	東京都国分寺市東西ヶ龍1丁目280番地
			株式会社日立製作所中央研究所内
		(72)発明者	石谷 姜博
			東京都田分寺市東恋ケ空1丁目280番地
			株式会社日立製作所中央研究所内
		(74) 伊賀人	弁理士 小川 勝男
		(14)1V#/	最終耳に続く

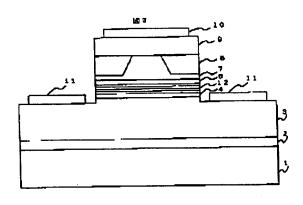
(54)【発明の名称】 半導体レーザ素子

(57)【要約】

【目的】 本発明の目的は、背縁色から紫色に相当する 短波長半導体レーザを構成するGaloN/AlGaN材料系にお いて、低閾値でかつ高効率のレーザ発振を可能とさせる ことである。

【構成】 サファイア基板上1に、GaInN/AlGaN材料からなる盃多単量子井戸構造12を作製する。このとき、量子障壁層へのp型変調ドープでは量子井戸層との境界領域両側Inuにはドーピングせず、量子障壁層中央部と光分離閉じ込め層にはp型不動物を変調ドープして5×10%/cm³のキャリア濃度を発生させる。素子は劈鬨してパー状に切り出し、共振器の前面と後面に高反射膜コーティングを施す。

【効果】 本発明により、ホールの有効質量が重い材料系において、MQW活性層に対するキャリア注入効率を改善して発光効率を向上させることができた。



1

【特許湖水の範囲】

【請求項1】基板上に設けた禁制帯幅の大きな光導波層 とそれらに挟まれた禁制帯幅の小さな発光活性層を有し た異様二重接合構造において、核発光活性層が量子障壁 **窓と最子井戸層により形成した単一量子井戸構造である** か又は量子障壁層と量子井戸層を周期的に繰り返した多 重量子井戸構造であり、該量子障壁層に対して p型或は n型を示す不純物をドープすることにより形成した不純 物準位を介して、該量子障壁層から該量子井戸層へキャ リアが注入されることによりアシストされて、酸量子井 10 戸層におけるキャリア密度が関密度に到りレーザ発展を 引き起こすことを特徴とする半導体レーザ素子。

[請求項2] 該量子障壁層に対してp型或はn型を示す 不純物をドープして形成した不純物準位に関して、故不 純物準位は少なくとも量子井戸層における伝導帯或いは 価量子帯の量子準位よりもエネルギーが高く、さらにレ ーザ発振するときにおいて伝導帯或いは価電子帯の波数 ベクトル空間に分布するキャリアのエネルギー密度が最 も大きくなる時に示すエネルギー高さと同じか或いはそ れよりも該不鈍物準位が高くなる位間に設定してあるこ 20 とを特徴とする確求項1記載の半導体レーザ素子。

【胡求項3】該発光活性層を構成する量子井戸構造は該 量子井戸周或は該量子障壁層に格子歪を導入した歪量子 井戸構造であり、 L記節2項の条件を満足するように量 子井戸層に設定する量子準位の高さは該量子井戸層と該 量子障壁層を構成する組成や膜厚によって改計してある ことを特徴とする請求項1又は2記載の半導体レーザ素

【請求項4】量子井戸橋造活性層中の量子障壁層のみに 変調ドープすることを特徴とする請求項2又は3記載の *30* 半海体レーザ楽子。

【請求項5】量子井戸構造活性層中の量子障壁層に変調 ドープし、量子降壁居全体ではなく量子井戸層に隣接す る領域には不純物をドープせず、量子障壁層の再端にス ペーサを設けて中央部にのみ不純物をドープすることを 特徴とする請求項2又は3記載の半導体レーザ案子。

【請求項6】該策光活性層を構成する量子并戸層内に蓄 模されるレーザ発振に必要なキャリア密度よりも、量子 障壁層に変職ドープした不純物によって発生するキャリ ア激度の方が相対的に高く、該量子障壁層にドープした 40 不純物が生する活性化したキャリア過度は5×101/cm 以上に改定してあることを特徴とする請求項4又は5記 戯の半導体レーザ素子。

【請求項7】該量子障壁層にドープして生じたキャリア は、量子障壁層から量子井戸層ヘトンネル効果により透 過し注入されることを特徴とする請求項4乃至6のいず れかに記載の半導体レーザ索子。

【謝求項8】 該量子井戸層の監摩を薄くするに従って該 最子障壁層に不純物ドープして生じるキャリア濃度を大

かに配載の半導体レーザ素子。

【請求項9】多重量子井戸構造を有する活性層におい て、周期的に設けた該量子井戸層に閉じ込められたキャ リアの波動関数が互いに作用し合うように設定して該量 子井戸層内にミニバンド構造を形成することを特徴とす る請求項1万至8のいずれかに記載の半導体レーザ素

【蘭求項10】該基板が立方品系であるDiamond又はZin c Blende構造を有する基板であるとき、基板面方位が(0 01) 面から0*~54.7*の範囲に傾いており、該基板 が六方品系であるWorzlie構造を有する基板であると き、基板面方位が(0001)C面から0 * から54.7 * の範 囲に傾いていることを特徴とする請求項1乃至9のいず れかに記載の半導体レーザ素子。

【確求項11】 弦基板がGaAs, GaP, InP, Si, SiCに代表さ れる半導体単結晶基板であるか或はAla 0a, NgO, 2nO, NnO, GAN, AINに代表されるセラミックス単結晶基板であるこ とを特徴とする請求項1万至10のいずれかに記載の半 導体レーザ素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光情報処理或は光応用 計測用に適した光源となる半導体レーザ案子に関する. [0002]

【従来の技術】従来の技術では、可視発光材料のうちGa InN/GaN材料を用いた育色発光ダイオードを構成する各 結晶成長層の詳細について、例えば公知例1) ジャパニ ーズ・ジャーナル・オプ・アプライド・フィジックス19 93年, 32巻, 8頁(Jpn J. Appl. Phys., 32, L8-L11(199 3).)に述べられている。さらに発光活性層に対して不純 物をドープレ不範萄レベルを形成することにより発光ダ イオードの発光強度を大きくさせることについて、例え ば公知例2) ジャパニーズ・ジャーナル・オブ・アプラ イド・フィジックス1993年, 32巻, 338頁(Jpn J. Appl. P hys., 32, L338-L341(1993).)において述べられてい

[0003]

【発明が解決しようとする課題】上記従来技術では、窒 素系材料を用いて青色発光ダイオードに適する発光活性 層の構成や不純物ドープについて古及している例であ る。しかしながら、桒子の発光効率を向上させるため に、発光活性層に対するキャリアの注入効率や閉じ込め 効果に関して詳細内容を述べていない。また、低颎値で レーザ発振させかつ高効率の光出力動作を得るための明 確な対策を具体的に説明していない。

【0004】本発明の目的は、青緑色から紫色に相当す る短波長半導体レーザを構成するGaInN/AlGaN材料系に おいて、低級値でかつ高効率のレーザ発振を可能とさせ ることである。本発明では、GaInN/AlGaNの周期的ヘテ きく設定することを特徴とする清求項1乃至7のいずれ 50 □構造から構成される多重量子井戸(MQW)構造活性層

の構造設計について記述する。MQW活性層における量 子障壁層に対してドープして形成される不純物草位と量 子井戸層における量子準位或は在入キャリア密度の高さ を相互に位置づけることにより、キャリアの注入効率や 閉じ込め効果を向上させる。このことにより、レーザ発 捩の低端値かつ高効率動作を達成することを目標とす る.

[0005]

【緑斑を解決するための手段】上記目的を達成するため の手段を以下に説明する。

【0006】木発明では、活性層をMQW構造とし、量 子障壁層に不純物を変調ドープする。 不純物ドープによ り発生したキャリアをトンネル効果により量子障壁層か **ら量子井戸層へ有効に注人できるようにする。このた** め、不純物準位と量子井戸層内に形成される量子準位の 関係を規定し、不鈍物準位のエネルギー高さを量子準位 よりも高く設定する。これは、量子井戸構造において量 子井戸層に用いる材料および組成と量子井戸幅、さらに 量子障壁層に用いる材料および縄成を相互に決定すると とにより得られる。これらのことは、特に有効質量の重 20 いホールを有した材料、例えば室業系材料では重要とな る.

[0007]

【作用】目的を達成するため、 上記平段の作用について 説明する。

[0008] 活性層に対して注入されるキャリアについ て考えた場合、その有効質量の重い材料系、例えばAlGa InN材料系では、キャリアの注入効率を向上させる活性 層構造設計が必要となる。特に、周期的ヘテロ構造から ャリア注入を行う工夫が重要である。

【0009】本発明では、活性層構造をMQW構造と し、特に有効質量の重いホールを予め活性層内に発生さ せ注入効率を向上させるために、p型不純物をドープす る。ここで、量子井戸厝へ不鈍物ドープすると、量子井 戸屋内へ注入されたキャリアが不純物飲乱を受けるの で、量子障壁層へ変調ドープする手法をとる。さらに、 ヘテロ界面での不純物拡散を考慮して、量子井戸周と隣 接した両側の境界領域へは不純物ドープせず、量子障壁 層の中央部にのみ不純物ドープする。一方、GaNでは、 p型不純物が形成する伝導に寄与するレベルは160m e V以 Lと深い位置にあるため、キャリアの活性化率が 不十分である。そこで、量子井戸層内へホールの注入す る効率を向上させるように、量子井戸層の構造設計が必 要となる。 即ち、量子障壁層にドープしたキャリアがト ンネル効果により量子井戸居へ効率よく注入されるよう に、量子障壁層に形成される不純物準位を量子并戸層内 の量子準位よりも高く設定する。さらには、レーザが発 振するときに、量子準位に分布するキャリアのエネルギ 一密度が最も大きくなる時に示すエネルギー高さと同じ 50 得た。

かそれよりも不純物準位が高く設定してあることが望ま しい。これを実現するには、量子井戸構造において量子 井戸層のポテンシャル井戸の底の高さ、つまり量子井戸 層の材料組成と量子井戸幅、量子障壁層のエネルギー高 さ、つまり量子障壁層の材料および組成を規定すること により達成される。例えば、Galunを量子井戸眉とし、G aNを量子障壁層とした場合には、GaInN量子井戸層のIn 組成を0.27以上に設定し、量子井戸幅を狭くするに 従って、In組成を大きく設定して量子率位のエネルギー 高さを調節することによる。

[0010] 以上により、有効質量の重い材料系におい ても、各量子井戸隋内に均一なキャリアの注入を効率よ く行うことができ、低閾値動作や量下効率の向上が図ら

[0011]

【実施例】

灾施例1

本発明の一実施例を図1.2により説明する。まず図1 において、(0001)面から10°傾いた両を有するサファ イア基板1を用いて、その上にアンドープGaNバッファ 屋 2 (d=0.05μm),n型GaN光導被層 3 (d=5μm, №5 ×10¹⁷~1×10¹⁸/cm³), n.型AlGa1 N光導波層 4 (d=0.1μ m, N=2~5×1017/cm3, y=0.15), 膜厚6nmのアンドーブ Ga: a In a N(α=0.33) 至量子井戸層 2 層と,膜原10mmの アンドープGaN量子降壁周1層,及び量子井戸層両側に 設けた頭厚30mmのアンドープGaN光分離閉じ込め層から 構成される(多重量子井戸周周辺の伝導帯および価電子 **帯パンド構造の概略は図2のようになり、銭量子障壁層** 全体と光分離閉じ込め層にはp型不純物を変調ドープし 形成されるMQW構造では、各量子井戸層への均一なキ30 $C5<math> imes 10^{18}$ $/ cm^2$ のキャリア濃度を発生させる) 多乗量子井 戸活性層 5, p型AlGa: N光導波層 6 (d=0.1μm, N=3~5 ×10¹⁷/cm³, y=0.15), p.型GaN光導波層 7 (d-1μm, N= 7~9×10¹⁷/cm³)を有機金属気相成長(MOCVD)法に よりエピタキシャル成長した。この後、ホトリソグラフ ィーによりSiOzマスク (膜厚d=0.1μm)を形成し、ケミ カルエッチングにより層 5 を 0 . 2 μm残すところまで 層6と層5をエッチング除去してリッジストライプを形 成する。次に、SiOzマスクを残したまま、 n 型GaN電流 狭窄層 8 (d=1 μm, N=1×101*/cm³)を塩化水素を添加し 40 たMOCVD成長法により透択成長する。SiO3マスクを 除去した後、p型GaNコンタクト層9(d=2~3μm, N=1 ~5×10¹*/cu*)を埋め込み成及した後、p電極10及び n 電板11を蒸着する。 さらに、劈開してパー状の業子 に切り出し、凶1の断面を有する素子を得る。次に、共 振器の前面と後面に高反射膜コーティングを施す。

【0012】本実施例における案子では、被長範囲41 0~430 nmにおいて電流注入によるレーザ発振が可 能であった。また、量子障壁層にp型不純物をドーピン グしない素子に比べて、内部量子効率は5倍以上の値を [0013] 実施例2

本発明の他実施例を図3,4により説明する。まず図3において、実施例1と同様に素子を作製するが、量子障壁層へのp型変調ドープでは概略を図4に示すように量子井戸層との境界領域両側10mにはドーピングせず、量子障壁層中央部と光分離閉じ込め層にはp型不純物を変調ドープして5×10¹⁶/cm²のキャリア濃度を発生させる。その他、実施例2と全く同様に素子を作製する。

5

【0014】本実施例における条子でも、波長範囲410~430nmにおいて電流注入によるレーザ発振が可 10能であった。また、量子障壁層にp型不純物をドーピングしない素子に比べて、内部量子効率は実施例1よりも大きく8倍以上の値を得た。

[0015] 実施例3

本発明の他実施例を図5により説明する。まず図5において、(0001)面から4°傾いた面を有するn型αーSiC基板13を用いて、実施例2と同様に各結品層を成長する。その後、成長層の上部にp電極10と基板側下部にn電極11を蒸着する。その他、実施例2と全く同様に素子を作製する。

[0016]本実施例における素子でも、実施例2と同様な効果を得た。

【0017】実施例4

木発明の他実施例を図6より説明する。まず図6において、(001)面から54.7° 傾いた(111)面を有するn型 8〜SiC基板14を用いて、実施例2と同様に各結晶層を成長する。その後、成長層の上部にp電極10と基板 倒下部にp電極11を蒸着する。その他、実施例2と全く同様に素子を作製する。

【00】8】本実施例における素子でも、実施例2と同 30 様な効果を得た。

[0019]

【発明の効果】本発明により、ホールの有効質量が重い 材料系において、MQW活性層に対するキャリア注入効 率を改善して発光効率を向上させることができた。例え ば、GaInN/AlGaN材料系において、電流注入により波長 範囲410~130nmでレーザ発展を可能とし、内部 量下効率は本発明で行ったp型不純物の変調ドープによ p8倍以上に増入することが可能であった。

6

[0020]

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例を示す券子構造断面図。

【図2】本発明の一実施例における多球量子井戸層内の 伝導符および価値子帯パンド構造と量子障壁層へのp型 変調ドープを示す機路図。

) 【図3】本発明の他実施例を示す素子構造断面図。

【図4】本発明の他実施例における多重量子井戸屋内の 伝導帯および価電子帯パンド構造と量子障壁層へのp型 変調ドープを示す概略図。

【図5】本発明の他実施例を示す桌子構造断面図。

【図6】本発明の他実施例を示す素子構造断面図。

【符号の説明】

1. (0001)面から10°オフした面を有するサファイア 基板

2. GaNパッファ層

20 3. n型GaN光導波局

4. n型AlGaN光導波層

5. GaInN量子井戸屑とp型変調ドープGaN量子障壁層の 多重量子井戸活性圏

6. p型AlGaN光導波層

7. p型GaN光導波用

8. p型GaN電流狭窄層

9. p型GaNコンタクト解

10. p電筷

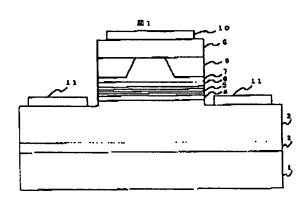
11. n電鐵

2 12. GaInN量子井戸居とp型変調ドープGaN量子障壁層の多重量子井戸括性層

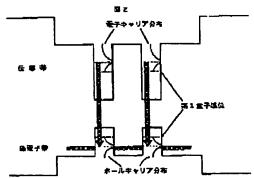
13. (0001)面から4* オフした面を有するn型α-Si C基板

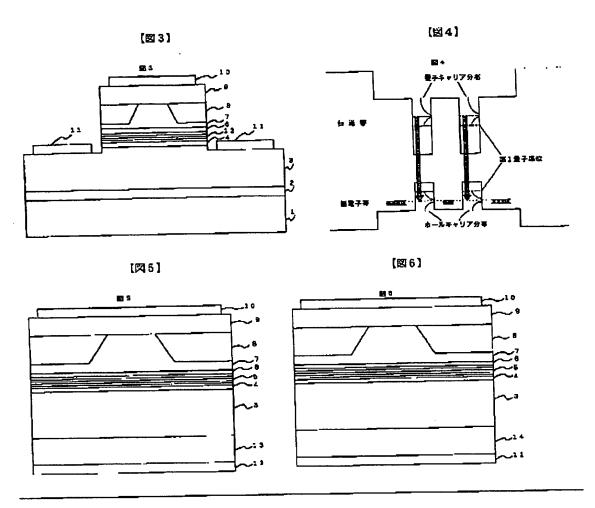
14. (001) 向から54. 7° 傾いた(J11) 面を有するn 型8-SiC基板

(図1)









フロントページの続き

(72)発明者 皆川 重量 東京都国分寺市東恋ケ砲1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内